1. 114

()1177115)

(54) FORMING METHOD FOR SINGLE-CRYSTAL FILM ON INSULATING LAYER

(11) 58-127318 (A)

(43) 29.7.1983 (19) J

(21) Appl. No. 57-9738

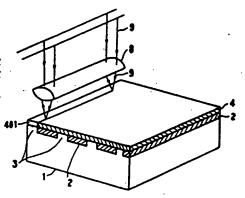
(22) 25.1.1982

(71) NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA (72) YASUSHI SAWADA(1)

(51) Int. CP. H01L21/20,H01L21/263,H01L21/84

PURPOSE: To form very efficiently a single-crystal layer of high quality by using a bar-shaped lens, by condensing laser beams on a linear zone, and by heating and melting an insulating film substrate continuously.

CONSTITUTION: In order to form a polycrystalline or amorphous layer sticking on an insulating film 2 into a single-crystal layer, laser beams 9 are condensed on the polycrystalline or amorphous layer 4 by a lens 8 to heat the same, and 441 thereby single cystals corresponding to the orientation of the crystal of a single-crystal substrate 1 are made to grow from a part 401 wherein the layer 4 is in contact with the single-crystal substrate 1 at through holes 3. The condensed laser beams 9 are moved in the direction perpendicular to the width of the substrate 1 for scanning the substrate by moving the lens 8 or by moving the substrate 1 in relation to the laser beams 9. The entire polycrystalline or amorphous layer 4 is thereby made to grow into a single-crystal layer of excellent quality with the grown single crystals as species.



19 日本国特許庁 (JP)

①特許出額公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-127318

f)Int. Cl.³H 01 L 21/20 21/263 識別記号

庁内整理番号 7739—5F 6851—5F 7739—5F ②公開 昭和58年(1983)7月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分絶縁層上への単結晶膜形成方法

21/84

②特

質 昭57—9738

❷出

昭57(1982)1月25日

⑫発 明 者 澤田廉士

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

仍発 明 者 渡辺純二

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

切出 願 人 日本電信電話公社

砂代 理 人 弁理士 玉蟲久五郎 外3名

貯 船 看

1.発明の名称

絶無層上への単結晶膜形成方法

2. 特許請求の範囲

単結晶落板上に部分的にスルーホールを有する 絶象度を設け、放絶象膜上に多結晶層叉はアモル ファス層を付着させ、数多銘品層又はアモルファ ス層を前記スルーホール部上で復相エピタキシャ ル成長させてこれを埋とし、致絶承襲上に付着さ せた多結晶層又はアモルフアス層全体を単結晶層 にアニールする単語品質形成において、貧配アニ - ルナる基板上方に鉄基板製と同等又は同等以上 の長さを有する棒状レンズを、鉄棒状レンズの長 手方向を放送収据と同一方向に配置し、放停状と ンメによりレーザ光を前記アニールする基板上に 集光し、鉄棒状レンスにより集光したレーザ光を、 放アニールナる基板上を放アニールナる基収据と 直角方向に走査するととにより跌走査方向に連続 的に前記総数膜上に付着させた多結系又はアモル ファス産金体を単齢品層にアニールすることを停

散とする趙素層上への単結晶質形成方法。 る発明の詳細な説明

発明の技能分野:

本発明は絶象層上に付着させた多額品層又はア モルファス層を高能率にかつ良質を単結品層にア ニールする方法に関するものである。

技術の背景:

従来のを受法が、第2回に示すようにレーザピーム定法が、第2回に示す外部ストリップと一多の移加施法によつていた。第1回に分析で、1は単語品基板、2は数単語品基板1上に移成したを設定を表現したのののでは、401は単語品化した層、5はアニール加熱用レーザピーム、501は集光レンズでもの。との10mmが使むれている。

一方、第2回にかいて、1は単結品芸板、2は 絶象体層からなる絶縁膜、4は放絶縁度2上に付

福島58-127318(2)

従来技術と問題点:

上述した従来の第1図に示した方法では 100 mm を 程度の単結晶基板1全面にわたつてアニールする には 500 pm が のピームを縦・横両方向に走査する 必要があり、長時間を要する、またピーム係 500 pm が に対して均熱領域が狭く、アニール条件が部分的に異なるため数絶数膜 2 上全面に均質を単統 も膜にすることが難しいという欠点があつた。ま た第2回の従来の方法では第1回の方法における

この場合の単結品層上に多結晶層又はアモルフラフス層を付着させ、加熱すれば飲多結晶層又はアモルファス層は単結品層に成長することは一般的によく知られた現象で、実験的にも確認されている。

レーザ光9に関しては、光源が1個でも複数個

機方向定変の必要がなく能率的であるが、非状等 動に一きるによるに一き部からの行棄を避けるた め、被アニール部表面に表面保護度 11 を付着さ せる必要があり、また紋と一き部の幅が広かか つ、多結晶層又はアモルフアス層 4 の表面のから能 して設定するので、広い線にわたつて加熱値が 発生し、第1回の方法と同様、アニール条件が部 分的に異なるため飲品減算 2 上金面に均気なが 品質にするには条件設定が難しいという欠点があ つた。

発明の目的:

本発明は、これらの欠点を解決するために、様 状のレンズを用い、レーザを継状域に集光し、送 統的に絶縁顕著板を加熱、搭融することにより単 結晶層を成長させて単結晶膜の形成を行なりこと を特徴とするもので、以下図面について詳細に説 明する。

発明の実施例:

第 5 図は本発明の実施例であつて、1 は単語品 基板、2 は絶像体度からなる絶縁膜、5 は鉄絶線

でも、光源の数に割限はないが、レンズ8で集先 した時に被加熱物体上を均一に加熱するように配 盤する。本発明の具体的実施例を次に示す。

Si 当板上に SiO_2 膜を形成し、数 SiO_2 膜上に Si アモルファス層を付着させ、数長 $0.69\,\mu$ m, 出力 $10^{16} Fatt/em^2$ の出力のルピーレーザで限射した結果、級状の長さ約 $5.18\,e$ m, 厚さ約 $0.5\,\mu$ m の単結晶化された膜が得られた。

発明の効果:

以上説明したように、棒状のレンズを使つて、 レーザ光を集光し、これを加熱なとして、絶縁度 上に形成した多結品又はアモルファス層を単結品 化する方法であるので、装置が非常に簡単となり、 また、加熱部を縦横に走査する必要がなく操作が 簡易である。さらに、均一な加熱を得られ、高品 質な単結品層を高能率に形成できる利点がある。 4 図面の簡単な説明

第1図かよび第2図はそれぞれ従来の方法を示す外視図、第3図は本発明の一実施例を示す外視: 図である。

科開昭58-127319 (3)

1 - 単語品高級、2 - 他操作器からなる絶縁調 3 - スルーホール、4 - 多緒品階又はアモルファ ス層、401 - 単語品化層、5 - レーザビーム。 501 - 集尤レンズ、6 - 様状参詣ヒータ、7 - 下 部加品版、8 - 棒状レンズ、9 - レーザビーム。

> 特許出版人 日本電信電話公社 代理人 中理士 玉 嘉 久 玉 郎 (外5名)

